



## SEMI Standards Publication Certificate

### SEMI 标准发布证书

NO.: 2023-02

Standard No.: SEMI HB14-0223  
标准编号: SEMI HB14-0223

Standard Name: Test Method for Determining Geometrical Parameters  
of Patterns on Patterned Sapphire Substrate

标准名称: 图形化蓝宝石衬底上图形的几何参数测试方法

Publication Date: February, 2023

发布日期: 2023年 02月



## 标准编制工作组

SEMI HB-LED

主编单位: 黄山博蓝特半导体科技有限公司

参编单位: 福建晶安光电有限公司、华灿光电股份有限公司、  
昂坤视觉(北京)科技有限公司、江西兆驰半导体  
有限公司、哈尔滨工业大学、常州摩诺克里斯光电  
有限公司、广东中图半导体科技股份有限公司、  
华侨大学

起草人: 刘建哲、徐良、YI CHANGHUN、陈铭欣、李瑞评、王江波、  
马铁中、陈铭胜、甘阳、牛崇实、康凯、胡中伟